Notice of References Cited					Application No	C - 1	Applicant(s)			
					08 765, 588			HAYWARD		
					Examiner			Group Art Unit	Pa	ge <u>/</u> of <u>/</u>
					SAOUD			1646		ge 0i _/
U.S. PATENT DOCUMENTS										
*		DOCUMENT NO.	DATE			NAME			CLASS	SUBCLASS
	Α							•		
	В									
	С				<u> </u>	··. · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	D									
	Ε									
	F							1		,
	G									
	н				·				<u> </u>	
		•			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	J									
	κ									
	L								<u> </u>	
	М									
FOREIGN PATENT DOCUMENTS										
*		DOCUMENT NO.	DATE	COU	NTRY		NAME		CLASS	SUBCLASS
	N									
	0	·								
	Р					<u></u>				
	Q	·								
	R									
	s									
	T									
NON-PATENT DOCUMENTS										
*		DOCUMENT (Including Author, Title, Source, and Pertinent Pages)								DATE
	ł		/	<u> </u>						
٠	U	Keeck et al. Cell 50:667								1987
	V	Reeck et al. Cell 50:667 Lewin, Science 237:1570								1987
	w									
	x	A I								

^{*} A copy of this reference is not being funished with this Office action. (See Manual of Patent Examining Procedure, Section 707.05(a).)